Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	ler
10/624,331	NISHIKAWA, SHINICH	1 1
Examiner	Art Unit	
Queenie Dehghan	1731	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
65	66	4/11/2006	QSD
Search	Updated	10/25/2006	QSD
Search	updated	7/6/2007	QSD
			·
,			

ERFERENC	E SEARCH	ED
Subclass	Date	Examiner
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1.		
		Subclass Date

	DATE	EXMR
		1
		<u> </u>
•		
		,
	I	